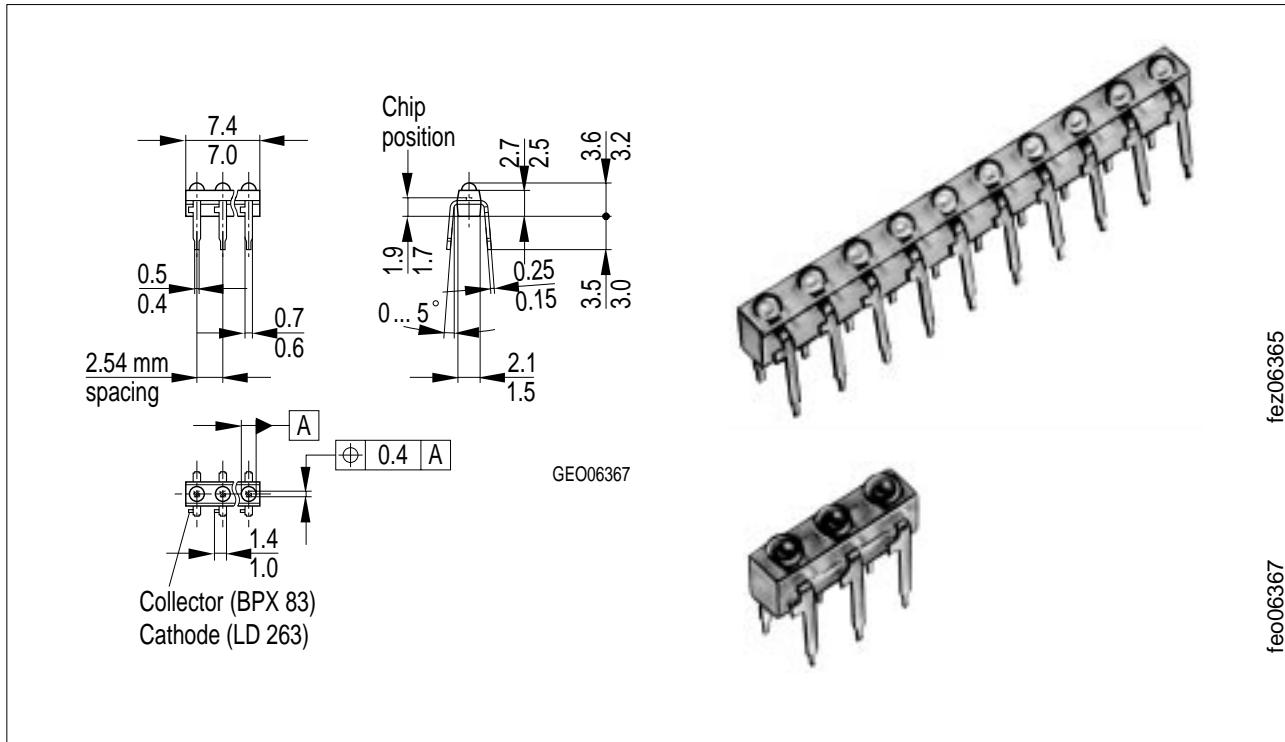


GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen GaAs Infrared Emitter Arrays

LD 260
LD 262 ... LD 269



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- GaAs-IR-Lumineszenzdiode, hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gehäusegleich mit BPX 80-Serie

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Lochstreifenleser
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“

Features

- GaAs infrared emitting diode, fabricated in a liquid phase epitaxy process
- High reliability
- Same package as BPX 80 series

Applications

- Miniature photointerrupters
- Punched tape-readers
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	IRED pro Zeile per Row	Maß "A"		Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package		
		Dimension "A"					
		min.	max.				
LD 262	2	4.5	4.9	Q62703-Q70	Zeilenbauform, Leiterbandgehäuse, klares Epoxy-Gießharz, linsenförmig, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster ($\frac{1}{10}$ "), Kathodenkennzeichnung: Nase am Lötschieß Lead frame arrays, transparent epoxy resin lens, solder tabs, lead spacing 2.54 mm ($\frac{1}{10}$ "), cathode marking: projection at solder lead		
LD 263	3	7	7.4	Q62703-Q71			
LD 264	4	9.6	10	Q62703-Q72			
LD 265	5	12.1	12.5	Q62703-Q73			
LD 266	6	14.6	15	Q62703-Q74			
LD 267	7	17.2	17.6	Q62703-Q75			
LD 268	8	19.7	20.1	Q62703-Q76			
LD 269	9	22.3	22.7	Q62703-Q77			
LD 260	10	24.8	25.2	Q62703-Q78			

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Maximum Ratings**

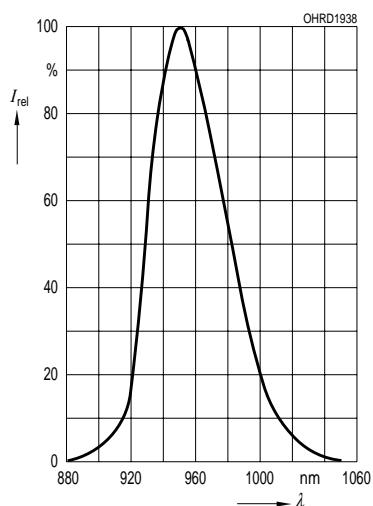
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 80	°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	T_j	80	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	50	mA
Stoßstrom, $\tau \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	1.6	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	70	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA} R_{thJL}	750 650	K/W K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Characteristics

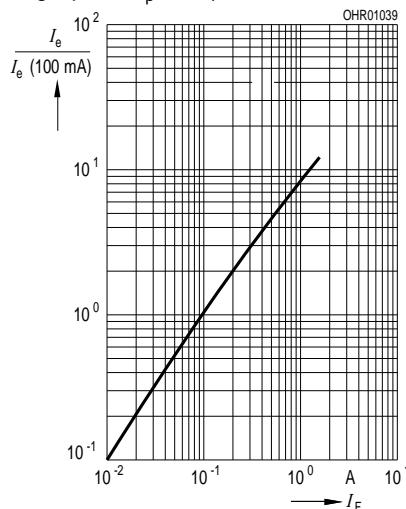
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 50 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	λ_{peak}	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von I_{max} Spectral bandwidth at 50 % of I_{max} $I_F = 50 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 15	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.25	mm^2
Abmessungen der aktive Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.5×0.5	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top	H	1.3 ... 1.9	mm
Schaltzeiten, I_e von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10%, bei $I_F = 50 \text{ mA}, R_L = 50 \Omega$ Switching times, I_e from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, $I_F = 50 \text{ mA}, R_L = 50 \Omega$	t_r, t_f	1	μs
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}$ Capacitance	C_o	40	pF
Durchlaßspannung, $I_F = 50 \text{ mA}, t_p = 20 \mu\text{s}$ Forward voltage	V_F	1.25 (≤ 1.4)	V
Sperrstrom, $V_R = 5 \text{ V}$ Reverse current	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Gesamtstrahlungsfluß, $I_F = 50 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ Total radiant flux	Φ_e	9	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 50 \text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_I	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 50 \text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_V	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} , $I_F = 50 \text{ mA}$ Temperature coefficient of λ_{peak} , $I_F = 50 \text{ mA}$	TC_λ	0.3	nm/K
Strahlstärke, $I_F = 50 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ Radiant intensity	I_e	typ. 5 (≥ 2.5)	mW/sr

Relative spectral emission
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$

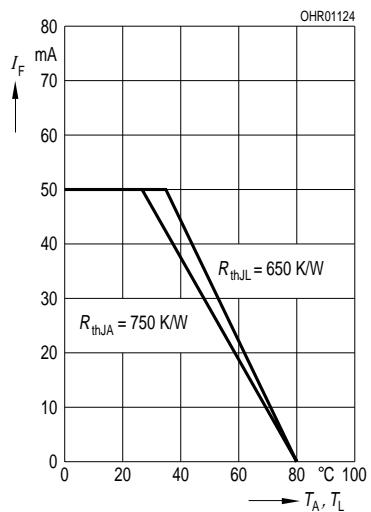


Radiant intensity $\frac{I_e}{I_e \text{ } 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$

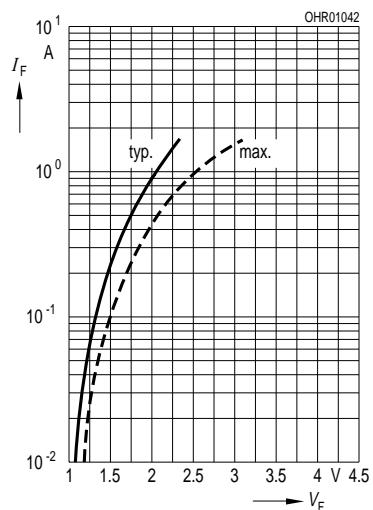


Max. permissible forward current
 $I_F = f(T_A)$



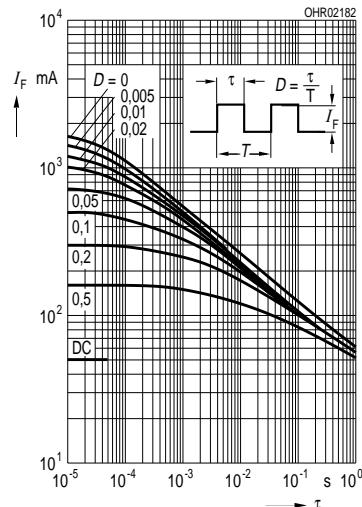
Forward current

$I_F = f(V_E)$, single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



Permissible pulse handling capability

$I_F = f(\tau)$, $T_C = 25^\circ\text{C}$,
duty cycle $D = \text{parameter}$



Radiation characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$

